DIALOG(R) File 347: JAPIO
(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

06406629 **Image available**
INK JET RECORDER AND MANUFACTURE THEREOF

PUB. NO.: 11-348285 A]

PUBLISHED: December 21, 1999 (19991221)

INVENTOR(s): JINNO ISAKU

TAKAYAMA RYOICHI KAMATA TAKESHI FUJII SATORU

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

APPL. NO.:

FILED:

10-161836 [JP 98161836] June 10, 1998 (19980610)

INTL CLASS: B41J-002/045; B41J-002/055; B41J-002/16

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ink jet head having ejection nozzles which are formed in high density by a method wherein a piezoelectric material and a vibration plate forming a piezoelectric device is made to be a thin film so that fine processing which is regularly used in a semiconductor process can be used.

SOLUTION: The ink jet recorder comprises an ink ejection nozzle, a pressure generating chamber 1 connected to an ink ejection nozzle 2 and a piezoelectric vibration section which consists of a piezoelectric membrane 5 having Pb, Ti and Zr and electrodes 6, 7 provided to both sides of the piezoelectric membrane 5 and is provided to a part of the pressure generating chamber 1. The piezoelectric membrane 5 consists of a first layer 8 and a second layer 9 each having a perovskite structure both of which are contacted with each other. The first layer 8 does not include Zr or the content of the Zr in the first layer 8 is less than that in the second layer 9.

```
DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat
(c) 2003 EPO. All rts. reserv.
15666945
Basic Patent (No, Kind, Date): JP 11348285 A2 19991221 <No. of Patents: 001
Patent Family:
   Patent No
              Kind Date
                              Applic No Kind Date
   JP 11348285 A2 19991221 JP 98161836 A 19980610 (BASIC)
Priority Data (No, Kind, Date):
   JP 98161836 A 19980610
PATENT FAMILY:
JAPAN (JP)
 Patent (No, Kind, Date): JP 11348285 A2 19991221
   INK JET RECORDER AND MANUFACTURE THEREOF (English)
   Patent Assignee: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
   Author (Inventor): JINNO ISAKU; TAKAYAMA RYOICHI; KAMATA TAKESHI; FUJII SATORU
   Priority (No, Kind, Date): JP 98161836 A 19980610
   Applic (No, Kind, Date): JP 98161836 A 19980610
   IPC: * B41J-002/045; B41J-002/055; B41J-002/16
   Derwent WPI Acc No: * G 2000-110751; G 2000-110751
```

Language of Document: Japanese

(19)日本国特許庁(JP)

B41J 2/045

(12) 公開特許公報(A)

(11) 許出職公司書号

特開平11-348285

(43)公開日 平成11年(1999)12月21日

(51)	i-+	\sim
(31/	шь	

識別記号

FI

B41J 3/04

103A

2/055 2/16 103H

審査請求 未請求 請求項の数25 OL (全 16 頁)

(21)出職番号	特展平 10~1618 3 6	(71) 出版人 000005821
		松下電器產業株式会社
(22) 出國日	平成10年(1998) 6月10日	大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者 神野 伊策
		大阪府門真市大字門真1008番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 高山 良一
		大阪府門真市大学門真1006番地 松下電器
		度要株式会社内
		(72)発明者 難田 健
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		定業株式会社内
		(74)代理人,并理士、海本、智之 (5)1名)
		最終百に継ぐ

(54) [発明の名称] インクジェット記録装置とその製造方法

(57)【要約】

【課題】 圧電素子を構成する圧電体や振動板等を薄膜 化することで半導体プロセスで一般に用いられている徴 細加工を可能とし、高密度に形成された吐出口を有する インクジェットヘッドを実現する。

【解決手段】 インク吐出口2と、インク吐出口に接続された圧力室1と、Pb、Ti及び2rを有する圧電膜5と圧電膜5の両側に設けられた電極6.7とを含んでなり圧力室1の一部に設けられた圧電振動部とを備え、圧電膜5を、それぞれペロブスカイト構造を有しかつ互いに接するように形成された第1層8と第2層9とを含んでなり、第1層8を2rを含まない層、又は2rの含有量が第2層9の2rの含有量に比較して少ない層とする。

1 圧力室

4 援助板

5.7 電板

8 第1度

9 5

【請求項21】 インク吐出口と前記インク吐出口に接 続されかつ一部に閉口部が形成された圧力室とを有する 本体部と、前記開口部を塞ぐように設けられた圧電振動 部とを備えたインクジェットヘッド記録装置の製造方法 であって、基板上に、鉛及びチタンを含むペロブスカイ ト構造を有する第1層を形成し、第1層上にジルコニウ ムと鉛及びチタンとを含むペロプスカイト構造を有する 第2層を形成するすることにより、前記第1層と第2層 とを含む圧電膜を形成する工程とを含み、前記基板上に 前記圧電膜を有する圧電振動部を形成する第1工程と、 前記本体部の前記開口部の周辺部と前記圧電援動部の周 辺部とを対向させて接合する第2工程と、接合後に前記 基板を除去する第3工程とを含み、前記第1工程におい て、前記第1層をジルコニウムを含まないように、又は 前記第2層に比較してジルコニウムの量が少なくなるよ うに形成することを特徴とするインクジェットヘッド記 録装置の製造方法。

【請求項22】 第1層及び第2層をスパッタリングにより形成した請求項21記載のインクジェットヘッド記録法署の製造方法。

【請求項23】 基板として酸化マグネシウム基板を用い、第3工程において、前記記基板を燐酸を用いたエッチングにより除去した請求項21又は22記載のインクジェットへッド記録装置の製造方法。

【請求項24】 基板としてシリコン基板又はガラス基板を用いた請求項21又は22記載のインクジェットへッド記録装置の製造方法。

【請求項25】 第3工程において、基板をフッ酸系溶液又は水酸化カリウム溶液を用いてエッチングにより除去する請求項24記載のインクジェットヘッド記録装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェット記録装置に使用されるインクジェットへッド記録装置及び その製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、パソコンなどの印刷装置としてインクジェット記録装置を用いたプリンタが印字性能がよく取り扱いが簡単、低コストなどの理由から広く替及している。このインクジェット記録装置には、熱エネルギーによってインク中に気泡を発生させ、その気泡による圧力波によりインク滴を吐出させるもの、静電力によりインク滴を吸引吐出させるもの、圧電素子のような振動子による圧力波を利用したもの等、種々の方式がある。【0003】一般に、圧電素子を用いたものは、例えば、インク供給室に連通した圧力室とその圧力室に連通したインク吐出口とを備え、その圧力室に圧電素子が接合された振動板が設けられて構成されている。このような構成において、圧電素子に所定の電圧を印加して圧電

素子を伸縮させることにより、たわみ振動を起こさせて 圧力室内のインクを圧縮することによりインク吐出口からインク液滴を吐出させる。現在カラーのインクジェト 記録装置が普及してきたが、その印字性能の向上、特に 高解像度化および高速印字が求められている。そのため インクヘッドを微細化したマルチノズルヘッド構造を用 いて高解像度および高速印字を実現する事が試みられて いる。インクヘッドを微細化するためには、インクを吐 き出させるための圧電素子を小型化することが必要になる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この圧 電素子の圧電膜は、PbO、ZrO2及びTiO2の粉末 をシート状に成型加工した後、焼成することにより形成 する方法が採用されていたことから、圧電膜を例えば2 Oμm以下に薄く形成することが困難であった。このた めに、圧電膜を微細に加工することが困難であり、圧電 素子を小型化することが困難であった。また、このよう に粉末を焼成することにより形成された圧電膜は、その 厚さが薄くなるに従って、結晶粒界の影響が無視できな いようになり、良好な圧電特性を得ることができなかっ た。その結果、粉末を焼成することにより形成された圧 電膜は、15μm以下になるとインクを吐き出させるた めの十分な圧電特性を得ることができないという問題点 があった。このため、十分なインクの吐出に必要な特性 を有する小型のインクヘッドをこれまで実現することが できなかった。

【0005】本発明は、膜厚が薄くても大きな圧電特性を有する薄膜材料を開発し、圧電素子を構成する圧電体や振動板等を薄膜化することで半導体プロセスで一般に用いられている微細加工を可能とし、高密度に形成された吐出口を有するインクジェットヘッドを実現する構成と、その製造方法を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る第1のインクジェットへッドは、インク吐出口とそのインク吐出口に接続された圧力室とを有する本体部と、Pb、Ti及びZrを有する圧電膜と圧電膜の両側に設けられた電極とを含んでなり圧力室の一部に設けられた圧電振動部とを備え、圧電振動部をたわみ振動させることによりインク吐出口からインクを吐き出させるインクジェットへッドであって、圧電膜が、Sr又はBaを含むペロブスカイト構造を有する第1層と、第1層に接するように形成されたPb、Ti及びZrを有するペロブスカイト構造の第2層とを含んでいることを特徴とする。

【0007】このように、Sr又はBaを含むペロブスカイト構造を有する第1層と第1層に接するように第2層とを含んで構成することにより、Zrを含んでいる第2層を良質でかつ薄くしかも大きな圧電定数を有するように形成することができる。これによって、本発明の第

の伸縮を阻害しない剛性の低い樹脂を充填してもよい。 これによって、ヘッドの信頼性を高くできる。

【0023】また、本発明に係る第1~第3のインクジェットへッドにおいて、圧電振動部は、その周辺部が圧力室の周辺部と弾性を有しかつ膜厚が3μm以下の樹脂層を介して接合するようにしてもよく、これによって、接合時に圧電振動部に歪みが加わることを防止でき、製造時の歩留まりを高くできかつ信頼性を高くできる。

【0024】圧電振動部は、その周辺部が圧力室の周辺部と、セラミック、金属又は樹脂からなる台座を介して接合されていることが好ましく、これによって、接合部を圧電振動部から離すことができるので、圧電振動部を安定して振動させることができる。

【0025】また、本発明に係るインクジェットヘッド の製造方法は、インク吐出口とインク吐出口に接続され かつ一部に開口部が形成された圧力室とを有する本体部 と、閉口部を塞ぐように設けられた圧電振動部とを備え たインクジェットヘッドの製造方法であって、基板上 に、Pb及びTiを含むペロプスカイト構造を有する第 1層を形成し、第1層上にZrとPb及びTiとを含む ペロプスカイト構造を有する第2層を形成するすること により、第1層と第2層とを含む圧電膜を形成する工程 とを含み、基板上に圧電膜を有する圧電振動部を形成す る第1工程と、本体部の開口部の周辺部と圧電振動部の 周辺部とを対向させて接合する第2工程と、接合後に基 板を除去する第3工程とを含み、第1工程において、第 1層をZrを含まないように、又は第2層に比較してZ rの量が少なくなるように形成することを特徴とする。 【0026】本製造方法により、Zrを比較的多く含ん でいる第2層を良質でかつ薄くしかも大きな圧電定数を 有するように形成することができる。これによって、本 発明の製造方法によれば、極めて小型で軽量のインクジ ェットヘッドを製造できる。

【0027】本発明に係る製造方法では、第1層及び第2層を精度よくかつ良質に形成するためにスパッタ法又はCVD法により形成することが好ましい。

【0028】本発明に係る製造方法では、基板としてMgO基板を用いることにより、単結晶の第1層及び第2層を形成することができる。また、この場合、第3工程において基板を燐酸を用いたエッチングにより除去することができる。

【0029】本発明に係る製造方法では、基板としてシリコン基板又はガラス基板を用いることもでき、これにより、MgO基板を用いる場合に比較して安価に製造できる。この場合、第3工程において、基板をフッ酸系溶液又は水酸化カリウム溶液を用いてエッチングにより除去することができる。

[0030]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る実施の形態に ついて図面を参照して説明する。 【0031】(実施の形態1)本発明に係る実施の形態 1のインクジェットヘッド100は、従来困難であった スパッタリング等のいわゆる薄膜形成方法を用いて形成 された、薄くてかつ大きな圧電定数を有する圧電膜を用 いて構成され、従来例のインクジェットヘッドに比較し て極めて小型でかつインクの吐出口の間隔を狭く形成す ることができるという特徴を有する。

【0032】図1(a)は、本発明にかかる実施の形態 1のインクジェットヘッド100の斜視図であり、図1 (b)は、図1(a)のA-A'線についての断面図で ある。

【0033】このインクジェットヘッド100は、図1(a)(b)に示すように、複数の吐出口2と、各吐出口2に対応して設けられた圧力室1と、圧力室1にそれぞれ設けられた圧電素子3とを備えて以下のように構成される。

【0034】インクジェットヘッド100において、吐出口2は本体部50の側面に所定の間隔で形成され、圧力室1は、吐出口2にそれぞれ対応するように本体部50に並んで形成されている。そして各吐出口2と対応する圧力室1とは、本体部50に形成されたインク流路2aを介して接続される。また、本体部50の上面にはの各圧力室1にそれぞれ対応して開口部51が形成され、さらに本体部50の上面には閉口部51を塞ぐように振動板4が形成され、振動板4の上に各圧力室1に対応して各開口部51上に位置するように圧電素子3が設けられる。

【0035】また、圧電素子3は、図2に示すように、それぞれ0.1 μ mの厚さを有する白金から成る電極6 および7と、電極6,7の間に形成された3 μ mの厚さの圧電膜5からなり、振動板4上に設けられる。ここで、振動板4は、振動部分の厚みが2 μ mのSiO₂層からなる。以上のようにして、圧電素子3と圧電板4とによって圧電振動部30が形成される。

【0036】圧電膜5の材料として、鉛、チタン、ジル コニウムから構成された酸化物であるペロブスカイト型 PZT薄膜材料を用いることにより、低電圧でも良好な 振動をさせることができる。尚、本明細書において、単 にPZTというときは、Pb、Zr及びTiを含む、一 般式 $Pb(Zr_TTi_{1-1})O_3$ で表される圧電材料を言 うものとする。このPZT薄膜の組成は、Pb(Zr 0.53 Tio.47) O3の場合に最大の圧電性を示すことが 焼結体では明らかにされている。しかしながら、この組 成の薄膜を直接電極上に形成することは容易ではない。 【0037】そこで、実施の形態1では、図3に示すよ うに、圧電膜5を2層で構成し、第1層8として2rの 含有していないPbTiO3又はPbTiO3にランタン を添加したPLTを形成し、第2層9としてPb(Zr 0.53 Tio.47) O3の組成の層を形成することにより、 良好な圧電特性を有する高品質圧電薄膜(圧電膜5)を

O基板10をエッチング後に、圧電膜及びPも個別電極 をパターンニングするようにしてもよい。

【0054】以上説明した製造方法によれば圧電特性の 良い薄い圧電膜を形成することができ、その薄い圧電膜 を半導体の製造に用いられる微細加工技術を応用するこ とで極めて小さい圧力室に対応した圧電素子を形成する ことができるので、高い密度で吐出口が形成されたイン クジェットヘッドを作製することができる。

【0055】例えば、150dpiの密度のノズルヘッ ドを作製しようとすると、通常圧力室の幅が100 µm で隣接する圧力室間の隔壁が66μm程度に設定される が、PZT薄膜の膜厚を5μm以下にすると、PZT薄 膜を50μm以下の幅に加工することが十分可能である から、圧電膜の形状を100μm幅の圧力室に対応する 大きさに加工することが十分可能である。尚、20μm 以上の厚さの従来の圧電膜では、50μm幅の圧電膜に 加工することは困難である。本実施の形態1において、 圧電膜を20μm以下の幅に加工することも可能である から、圧電膜の加工可能な形状をもとに考えると、50 Odpi又はそれ以上の密度を有するノズルヘッドを作 製することも可能である。 図6は、この方法で製作し た、吐出口(ノズル)が200dpiの密度で形成され たノズルヘッドを正面から見た図である。また、圧力室 の幅を狭くできることで、その圧力室の共振周波数を高 くでき、その分高い周波数で駆動することができるとい う利点もある。また、この高い周波数で駆動できるとい うことは、印加電圧に対する応答を早くできることを意 味し、インクの吐き出し量の細かな制御が可能であるこ とを意味し、これによって、階調を向上させることがで きる。尚、圧力室の幅を100μm (すなわち、150 dpi)とすると共振周波数は約1MHzである。

【0056】さらに、インクの吐出性能は、一般にたわみ量Yと発生圧力Pの積で表され、この値は圧電膜の膜厚をも、圧電定数をd31、電圧をVとすると、次の式(1)で表されるので、膜厚が薄いと印加電圧を低くで

[0057]

きるという利点も有する.

Υ・P=k・d312・V2/t・・・・式(1)以上の方法に従って、Zr/Ti比が50/50のPZ T薄膜を、各圧力室1に対応して幅10μm、長さ1mmの大きさにパターンニングした試料を用いて、印加電 圧と振動板4の最大たわみ量の関係を測定した。その結果を図7に示す。図7より印加電圧を増加すると振動板がたわみ30Vの電圧に対して約2μmの変位を発生させることができることがわかる。この良好な圧電特性を利用して、インク吐出能力の高いインクジェットヘッドを作製できることが確認できた。

【0058】以上説明したように、実施の形態1のインクジェットヘッドは、圧電膜5を、2rを含まないペロブスカイト型の第1層と、2rを含むP2Tからなる第

2層とによって構成された、圧電特性の優れた薄い圧電膜を加工することによって形成している。これによって、圧電特性の優れた微細な圧電膜5を形成することができるので、従来例のインクジェットヘッドに比較して極めて小型でかつ高密度に形成されたインクの吐出口を備えたインクジェットヘッドを提供できる。

【0059】以上の説明において、適宜、具体的な材料 及び数字を挙げて説明したが、本発明は上述した数字に 限定されるものではない。

【0060】圧電膜における第1層(初期層)について 言えば、上述したようにこの第1層8は、結晶性の良好 な第2層9を形成するための層であり、圧電性を有する 膜としての機能は専ら第2層9が担っている。従って、 第1層8の膜厚は、良好な第2層を形成するという機能 を果たすかぎり、圧電膜5の全体としての圧電特性を低 下させないように、薄ければ薄い程よい。我々は、膜厚 制御性のよいスパッタリング装置を用いた場合、第1層 8は5 nm以下であっても、その機能を十分発揮できる ことを確認している。しかしながら、Pt電極をムラ無 く覆い、かつ製造工程上の管理等を考慮すると、50 n m~100 nmの範囲に設定することが好ましい。この 範囲に設定すると、圧電膜5の全体としての圧電特性を 実質的に低下させないようにでき、かつ良質の第2層を 形成するという効果を十分果たすことができ、しかも圧 電膜5を形成する工程における工程管理負担を増加させ ることも少なくできる。尚、実施の形態1では、第1層 8として膜厚O. 1 mmのPbTiOa層、第2層9と して膜厚2. 9μmのPb (Zr_{0.53}Ti_{0.47}) O₃の 組成を有するPZT層とすることにより、低電圧におい ても十分なインク吐出能力を有するインクジェットヘッ ドを作製できることが確認されている。

【0061】また、本発明において、PZTで構成され る第2層9の膜厚は特に限定されるものではないが、薄 膜形成方法を用いて形成する場合、膜厚が厚くなると膜 の形成時間が長くなるので、10 μm以下に設定するこ とが好ましい。また、圧電膜5は、成膜後に各圧力室に それぞれ対応する所定の形状にパターンニングされる が、吐出口2の間隔を今後ますます狭くする必要が生じ ることを考慮すると、それに対応した精度のよいパター ンニングをするためには、圧電膜5の膜厚は5μmに以 下に設定することがさらに好ましい。 また、圧電膜5の 膜厚は、膜の強度や発生させる応力を考慮すると0.5 μm以上に設定することが好ましい。我々の検討による と、圧電膜5の膜厚を、1~3 mの範囲に設定するこ とが最も好ましく、この範囲に設定することにより、イ ンクを安定して飛翔させ、かつ膜の信頼性を一定以上に 保つことができることが確認されている。

【0062】実施の形態1において、本体部50は、ステンレス(SUS)を用いて形成したが、本発明はこれに限られず、窓光性有機高分子材料、感光性ガラスおよ

3μm形成することにより、良好な圧電性を得ることができた。圧電膜12の形成法として、上述のスパッタ法に代えて、MOCVDもしくはゾルゲル溶液を用いたスピンコートにおいても良好な結晶性を有する圧電性薄膜を形成することができた。次にその圧電膜12の上に共通電極13となるPt層を形成する。尚、ゾルゲル溶液を用いたスピンコート法を用いる場合、まず、第1層となるZrを含まないゾルゲル溶液をコートし、その上に第2層となるZrを含むゾルゲル溶液を所定の厚さにコートした後、焼成することにより圧電膜12を形成する。以上のようにしてスパッタ法と同様、多結晶層である圧電膜12を形成することができる。

【0071】その共通電極13の上にSiOzからなる 材料で振動板4をスパッタ法により形成した。次に振動 板4の上に、感光性樹脂により形成した圧力室1を有す る本体部を設けた後、最後にシリコン基板15を弗酸系 溶液、もしくは水酸化カリウム溶液でエッチング除去す る。圧力室1は、本体部において、感光性ガラスもしく は感光性樹脂などにより各吐出口に対応するように分割 して形成されている。図10において、個別電極11は 圧電膜12の形成前にパターンニングしているが、シリ コン基板15をエッチングした後にパターンニングする ようにしてもよい。また圧電膜12は、図10におい て、共通電極13を形成する前にパターンニングしてい るが、シリコン基板15をエッチング除去した後に、各 圧力室1に分割された形状となるようにパターンニング してもよい。本実施の形態に示した製造方法によれば、 Mg〇基板10より安価に、かつ大きな面積を有した単 結晶基板が入手しやすいシリコン基板15を用いること ができ、インクジェット用圧電素子を一度に多数形成す ることが可能で、更に圧電特性の良い薄膜材料を形成す ることができる。またこれまで確立されてきたシリコン の微細加工技術を応用し非常に高精度な微細加工から作 り出される多素子化も容易となる。上記の方法で製作し たインクジェトのヘッドは、図6と同様の構成が可能で ノズルが200dpiの密度にできた。 またさらに、高 密度のノズルを有するインクジェットヘッドを作製する ことも可能である。この構成のインクジェットヘッドの 製造において、シリコン基板15を用いる他、ガラス基 板を用いても同様の多素子構成のインクジェットヘッド が作製できる。この場合弗酸系の溶液を用いてガラス基 板をエッチングする事により、図6と同様の構成を有す る多素子化したインクジェットヘッドを形成することが できた。

【0072】上の個別電極11として白金以外に、ルテニウム酸化物を用いることにより、ペロブスカイト構造を有する圧電膜12を結晶性よく形成することができた。このため圧電膜として良好な特性を有することができ、多素子化した場合でもインク吐出能力の素子間のばらつきの少ないインクジェットヘッドが作成できた。ま

た圧電材料として用いる圧電膜 12としては、2r/T i 比が $30/70\sim70/30$ の範囲内にある PZT 間 であれば、更に良好な圧電特性を有し、インク吐出能力の高いインクジェットへッドとすることができた。また、圧電膜 12として $Pb_{0.99}$ $Nb_{0.02}$ (($Zr_{0.8}$ $Sn_{0.4}$)_{1-y} Ti_y]_{0.98} O_3 (0.060 \leq y \leq 0.065) の組成を有する反強誘電体の薄膜を用いた場合、電圧印加に対して安定した応答が得ることができ、インク吐出量のばらつきを少なくする事ができた。

【0073】更に振動板4の材料として、酸化シリコンSiO2の他、ニッケル、アルミニウムなどの金属もスパッタリング、真空蒸着およびメッキ法により容易に形成することができ、SiO2と同様良好な振動特性を得ることができた。またアルミナ等の酸化物でもSiO2と同様の効果を得ることができ、スパッタリング法により容易に形成できた。この他、ポリイミド系の樹脂などの高分子有機物はスピンコート法により容易に形成でき、またその加工も容易であり、インクジェットヘッドの振動板として適した材料であった。

【0074】(実施の形態3)図11,12は、本発明に係る実施の形態3のインクジェットヘッドの製造方法を説明する図である。

【0075】本製造方法では、まず、図11,12に示 すように、シリコン基板15上に膜厚2μmのSiO, からなる振動板4をスパッタ法、もしくはシリコン基板 を熟酸化することにより形成する。更にその上に共通電 極13となるPt 層を形成する。共通電極13の上に鉛 系誘電体からなる圧電膜12をrfスパッタ法により形 成した。ここで、圧電膜12は、実施の形態1と同様、 Zrを含まない鉛系誘電体からなる第1層を形成した 後、Zrを含むPZTからなる第2層を形成することに より形成される。以上のように構成された圧電膜12 は、多結晶体であるが、第1層としてZrを含まない鉛 系誘電体からなる第1層を形成した後、2ァを含むP2 Tからなる第2層を形成しているので、極めて良好な圧 電特性を有する第2層を形成することができる。この圧 電膜12としては、厚みが3μmのP2T系の多結晶層 を形成することにより優れた圧電特性を得ることができ た。圧電膜12の形成法としてMOCVDもしくはゾル ゲル溶液を用いたスピンコートにおいても良好な結晶性 を有する圧電性薄膜を形成することができた。次にその 圧電膜12の上に個別電極11となるPt層を形成す る。この個別電極11はイオンエッチングによって微細 加工し、各圧力室1に対応した箇所に分離した形状とな るようにした。なお、振動板4が絶縁物である場合、個 別電極11を振動板4上に形成し、共通電極13を圧電 膜12上に形成しても良い。

【0076】次にシリコン基板15を弗酸系溶液、もしくは水酸化カリウム溶液で部分的にエッチング除去し、シリコン基板15の一部を圧力室1の構造部材として用

性の低い材料を用いることにより、圧電体205の横方 向の伸縮を阻害することなく圧電体を振動させることが できるので、振動特性を劣化させることがない。

【0086】例えば、圧力室201の幅を70μmとし、圧電体205の幅を圧力室201の幅より若干狭くなるように形成したとき、10Vの電圧を印加することにより、最大50nm変化させることができた。

【0087】以上のように、実施の形態4においては、実施の形態1と同様、圧電体205を第1層と第2層との2重構造としてスパッタリング等の薄膜形成方法を用いて作製しているので、極めて緻密で結晶性のよい圧電体205を形成することができ、比較的簡単な構成で良好な振動特性を得ることができた。これは、圧電体205として結晶性のよい圧電膜が形成できるので、通常の焼結体では絶縁破壊を起こすような高い電圧を印加して駆動することができるようになったことによるものである。また、実施の形態1と同様、圧電体205を極めて薄くすることができるので、微細化が容易で、200dpiのノズル密度を有するヘッドが容易に作製できるようになった。

【0088】圧電体205の形成方法は、上述のスピンコートの他、CVD法等の他の薄膜形成方法を用いてもよい。

【0089】また、この圧電体205の厚さは、10μm以上になると、微細加工が困難となるので、圧電体205の厚さは、10μm以下に設定することが好ましい。

【0090】実施の形態4において、この圧電体205は、実施の形態1又は実施の形態2と同様、MgO基板又はSi基板を用いて形成したものが用いられる。

【0091】すなわち、基板として、(100)面が表 面に表れるように劈開された単結晶MgO基板を用い、 MgO基板の(100)面上に、Zrを含まない初期層 を形成した後、その初期層上に一般式 (Pb_{1-x}La_x) $(Zr_{1-y}Ti_y)O_3$ で表される圧電体を形成すること により、c軸に配向した圧電体を形成することができ る。このように一般式Pb (Zr_{1-y}Ti_y)O₃で表さ れる圧電体に、Laを添加することにより、結晶化温度 を下げることができ、薄膜圧電体の圧電性を向上させる ことができる。さらに、このようにして形成された単結 晶の(Pb_{1-x}La_x)(Zr_{1-y}Ti_y)O₃は、同組成 の多結晶体に比較して1.5倍の圧電定数を得ることが できる。また、圧電体205を形成する方法としては、 スパッタ法もしくはCVD法を用いることにより、結晶 性のよい単結晶の膜が、1時間に1μm以上の早い堆積 速度で形成することができる。さらに、電極材料として 白金もしくはルテニウム酸化物を用いることにより、良 好な界面特性を維持しながら圧電膜を成長させることが できる。また、白金又はルテニウム酸化物を電極として 用いた場合、基板材料としてMgO以外に、微細加工が

容易であるシリコン又はガラス、もしくは剛性の高いステンレス材料を用いることも可能となり、ヘッド作製コストを下げることができる。

【0092】また、一般式($Pb_{1-x}La_x$)(Zr_{1-y} Ti_y) O_3 で表される圧電膜を白金もしくはルテニウム酸化物の電極上に形成する場合、電極と接する部分の組成で、特にyを0.7以上に設定(Zrの割合を小さくする)することにより、電極上にZrの酸化物等の不純物層の析出を押さえることができ、良好に結晶性を有する圧電体205を形成することができる。従って、電極のすぐ上に上述のZrの少ない初期層を形成しその初期層の上に、yが0.7以下に設定された、大きな圧電定数を有する圧電膜を数 μ m形成することにより、高い圧電定数を有する圧電体205を結晶性よく形成することができる。

【0093】また、本発明のインクジェットヘッドでは、上述のように薄い圧電体及び振動板を用いて構成されるので、圧力室が形成された本体部と振動板との接着には留意する必要がある。すなわち、本体部の隔壁と振動板とを接着剤で接合する場合、接着剤の硬化による収縮により薄い圧電体205に大きな応力がかかり、急裂が発生したり剥離する場合がある。また、急裂や剥離にまで至らない場合でも、安定した振動を妨げることになるからである。

【0094】そこで、本実施の形態4では、図16に示すように、膜厚が2μm程度の関性の低い樹脂層212を介して本体部の隔壁207と振動板204を接合することが好ましい。この樹脂層212は、例えばポリイミドからなり、スピンコート法等を用いて形成することができる。尚、図16において、213の符号を付して示すものは、接着剤である。

【0095】以上のようにボリイミドからなる樹脂層2 12を設けることにより、接着剤213の収縮により、 圧電体205に応力が加わるのを防止でき、圧電体20 5を安定して振動させることができると同時に破損等を 防止することができた。また、このボリイミド樹脂によ り、インクが振動板に直接接することがなくなり、寿命 を向上させることができる。尚、樹脂層212の厚さ は、3μm以下にすることが好ましく、3μm以上の厚 さにすると、振動板の振動を樹脂層が吸収して効果的に インクの吐き出し性能が劣化する。

【0096】また、インクの吐き出し性能を効果的に発揮させかつインクの吐き出し量や吐き出し速度のばらつきを押さえるために、樹脂層212及び接着剤213の量及び厚さを精度よく管理する必要がある。図17は、圧電振動部(圧電素子と振動板からなる)230における隔壁と接着される部分に7μmの厚さのアルミナ層214を形成したものである。このアルミナ層214は、圧電振動部230上に7μmの厚さの膜を形成した後、隔壁に対する部分を残して、酸によるウェットエッチン

[0104]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明によれば、スパッタ法及びCVD法等の薄膜形成方法を用いて、従来例に比較して薄くかつ大きい圧電定数を有する圧電膜を形成することができるので、圧電膜の微細加工が可能となり、高密度にインク吐出口が形成され、かつ高速応答が可能なインクジェット記録装置用の小型のヘッドが提供できる。従って、この小型で高密度に吐出口が形成されたインクジェットへッドを使用することにより、高解像度で高速印字が可能なインクジェット記録 装置を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)実施の形態1のインクジェットヘッドの 様成を示す斜視図

(b) (a) のA-A' 線についての断面図

【図2】実施の形態1のインクジェットヘッドにおける 圧電振動部を拡大して示す部分断面図

【図3】実施の形態1のインクジェットヘッドにおける 圧電膜5を拡大して示す部分断面図

【図4】実施の形態1のインクジェットへッドの製造方法において、MgO基板10上に圧電振動部を形成した時の断面図

【図5】(a)実施の形態1のインクジェットヘッドにおける一例の製造方法の主要工程を示す工程図

(b)(a)とは異なる例を示す工程図

【図6】実施の形態1のインクジェットヘッドの正面図

【図7】実施の形態1のインクジェットヘッドの一例に

おける、印加電圧に対する援動板のたわみ量を示す図

【図8】実施の形態1のインクジェットヘッドの他の例

における、印加電圧に対する振動板のたわみ量を示す図 【図9】実施の形態2のインクジェットへッドの製造方法において、シリコン基板15上に圧電振動部を形成し た時の断面図

【図10】実施の形態2のインクジェットヘッドの製造 方法の主要な工程を示す工程図

【図11】実施の形態3の製造方法により作製されるインクジェットヘッドの特徴を示す部分断面図

【図12】実施の形態3のインクジェットヘッドの製造 方法の主要な工程を示す工程図

【図13】(a)実施の形態4のインクジェットヘッド の構成を示す斜視図

(b) 図13(a)のC-C' 線についての断面図

【図14】図13 (a)のD-D' 様についての断面図

【図15】実施の形態4の変形例の圧電振動部の構成を 示す部分断面図

【図16】実施の形態4における好ましい接続構造を示す部分断面図

【図17】実施の形態4における他の好ましい接続構造を示す部分断面図

【図18】実施の形態5のインクジェットヘッドの構成 を示す部分断面図

【図19】実施の形態6のインクジェットヘッドの構成 を示す斜視図

【符号の説明】

1 圧力室

2 吐出口

3 圧電素子

4 援動板

5 圧電膜

6,7 電極

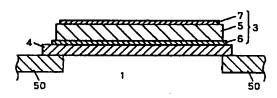
8 第1層

9 第2層

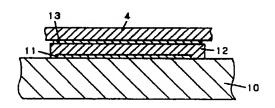
30 圧電振動部

50 本体部

【図2】



【図4】



【図3】

1 圧力宝 4 接動電 5 圧電 6.7 電板 8 第1 是 9 第2 是

